JA 0163545 SEP 1984

(54) INSPECTING DEVICE FOR EXTERNAL APPEARANCE OF CAPSULE

(11) 59-163545 (A)

(43) 14.9.1984 (19) JP

(21) Appl. No. 58-37511

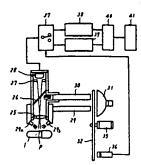
(22) 9.3.1983

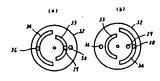
(71) FUJI DENKI SEIZO K.K. (72) YUKIMASA TACHIBANA

(51) Int. Cl3. G01N21/88

PURPOSE: To make the extension of length of a roller for driving automatically a capsule unnecessary, and to simplify the constitution by forming as one body a diffused reflection type inspecting device and a coaxial reflection type inspecting device.

CONSTITUTION: A light emitted from a light source 31 is irradiated to two kinds of light guide 29 or 30 through an optical path switching plate 32. The light guid 29 has irradiating ports 29a, 29b inclined at about 45 degrees in the longitudinal direction of a capsule 1 from an optical axis of an optical system, and the intersection point coincides with an observing point P of the surface of the capsule 1. Also, a light emitted from the light guide 30 is irradiated to the observing point P through a half mirror 26 and a lens 25. Semi-circular arc-like slits 33, 34 are cut on the optical path switching plate 32 so that its radius is different from each other. An output of a photoelectric converter 28 is connected to a diffused reflection system pre-processing circuit 38 or a coaxial reflection system pre-processing circuit 39 by a sampler 37 switched by an output of a photosensor 36, led to a deciding circuit 40, and an overall decision is executed.





41: classifying dayica

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-163545

f)Int. Cl.³G 01 N 21/88

識別記号

庁内整理番号 6539-2G ❸公開 昭和59年(1984)9月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

タカプセル外観検査装置

②特

願 昭58-37511

②出,"

願 昭58(1983)3月9日

@発:明 者 橘幸正

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機製造株式会社内

⑪出 願 人 富士電機製造株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

砂代 理 人 弁理士 並木昭夫

外1名

明 細 哲

1. 発明の名称
カプセル外観検査装置

2. 特許請求の範囲

1) 軸を中心として回転しながら軸方向に搬送 されるカブセルの表面に対し、カブセル軸を含む 平面上でかつカブセル軸と垂直な方向から照明す る第1の照明手段と、前記カプセル軸に対し所定 角度をなす少なくも2方向から照明する第2の照 明手段と、前配第1および第2の各照明手段へそ れぞれ光を導く第1および第2の各導光路と、共 **通またはそれぞれの光源から前記第1および第2** の各導光路へ交互に光を導く第1の切換手段と、 前記カプセル表面からの反射光を入力とする共通 の光電変換手段と、前記第1および第2の各照明 手段にそれぞれ対応した第1および第2の信号処 理回路と、前記光電変換手段からの変換出力を前 配第1および第2の各信号処理回路へ交互に導く 第2の切換手段と、前記第1および第2の各切換 手段による勿換動作を同期させる同期手段とを有

して成ることを特徴とするカプセル外観検査装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の風する技術分野]

本発明は、例えば医薬用カブセルの如き、カブ セル表面の外観検査装置に関するものである。

〔従来技術とその問題点〕

医薬用カプセルの表面には、その製造時に微細な傷を生じることがあるが、かかる傷のあるカプセルは不良品として排除されなければならない。 傷の種類としては、0.1 を~2を程度のピンホールや穴になる寸前の薄肉状態の部分(以下、スインスポットという)など、数多くの種類がある。従来この種の傷は、人間による目視検査で発見されているが、近年は自動外観検査装置による傷検査も提案されている。

かかる外観検査装置に用いられる光学的検査器 (センサ)の一つとして、特開昭 5 6 - 5 7 9 3 9 号公報に配載の如きものがすでに提案されている。 この提案例による検査器を仮に拡散反射形検査器 と呼ぶことにする。 第1図はかかる拡散反射形検査器の構成説明図である。同図において、光学的検査器は照明用のランプ3からの光をカブセル1の表面の一部分に強いスポット光として照射する象光レンズ4からなる照明系および拡大レンズ5を介してカブセル表面の特定された面積、例えば直径0.5mmの特定部分からの反射光のみが光センサ6に入射するように構成した光センサ系とからなる。光センサ6としてはホトダイオードなどが用いられる。

なお、2は搬送ドラムであり、7は回転ローラ であつてカブセル1を自転させるためのものであ る。

かかる検査器を用いて自転する不透明カプセルを光スポットによりらせん状に走査したときに得られる検査器出力波形を第2図(a)に示す。不透明カプセルでなく、透明カプセルを同じくらせん状に走査したときに得られる検査器出力波形を第2図(b)に示す。

これらの図において、101は不透明カブセル

ら検充器の光軸方向に向けて反射される光低は少ない。不透明カブセルにスクレーブホールなどの小穴があいている場合は、その部分に関し反射而がなくなるので反射光量はなくなる。透明カブセルに穴がある場合は、その穴としての反射面の有無に関係なく反射光量は低いが、穴の周縁部の一部に、検査器の光軸と照明光軸の中間に法 製の位置する反射面があると、照明光の一部が設反射面から反射され後を器の光軸方向に反射される。

以上述べたように、従来公知の拡散反射形検査 器では、検査対象とするカブセルが不透明カブセ ルであるか、透明カブセルであるかにより、検査 出力波形が相違し、従つてその欲の傷の有無判定 のための信号処理団路も異なつたものになる。

他方、検査対象としてのカプセルが不透明カプセルであつても透明カプセルであつても、検査出力

立形が同様な出力液形となり、その後の信号処理の容易な光学的検査器もすでに提案(特願昭 57 - 158178号参照)されている。かかる検査器を仮に何軸反射形検査器と呼ぶことにする。

の本体、103は同キャップ部からの反射光に対応し、105は同カプセル表面の小孔(傷)からの反射光に対応している。また107は透明カプセルの本体、109は同キャップ部、111は同カプセル表面の小孔からの透過光にそれぞれ対応している。

第2図(a)と(a)を比較してみた場合、次のことが 云える。すなわち、透明カプセルを走査して得ら れる出力波形(b)は、不透明カプセルのそれ(a)に比 し、直流成分が低く、傷部(小孔)に対応した出 力波形も、105と111に見られる如く、一方 を立下る負極性とすれば、他方は立上る正極性と なつており、極性が反対である。

これは透明カブセルと不透明カブセルでは、反射のメカニズムが異なるからである。すなわち、不透明カブセルには酸化チタンという不透明な物質が多方向に混入しているので照射された光量の一部はカブセル表面から検査器の光軸方向に向けて多量に反射される。一方、透明カブセルには酸化チタンが含まれていないので、カブセル表面か

第3図はかかる同軸反射形検査器の構成説明図である。同図において、光源13から放射された光はコンデンサレンズ8で集光された後、ハーフミラー9で光路を45°曲げられ、レンズ10を介してカブセル1に照射される。カブセル表面で反射された光はレンズ10、ハーフミラー9、アバーチャ11を介してホトダイオード12に入射する。ホトダイオード12で入射光量は光電変換され、その出力は傷の有無判定のための信号処理回路に導かれることになる。

このように、同軸反射形検査器では、照明光の 光軸と検査器の光軸が同軸になつておりこのため、 照射された光量はカブセル表面から正反射される。 従つて、その反射光量は反射面が透明であると不 透明であるとにかかわらずほぼ一定であり、従つ て検査出力波形もほゞ同じになるわけである。

ここで、前述した従来の拡散反射形検査器と同軸反射形検査器の機能を整理して示すと、次の表に示す如くなる。

	拟散反射形纹查器	同粒反射形纹在器
不透明カブセルの穴検査	0	0
不透明のスインスポット検査	0	×
透明カプセルの穴検査	Δ	0
透明ナインプノイショルデーの判別	0	×

表

ここで、〇印は良好であることを、△印は余り 良好とは云えないが何とか可能であることを、× 印は不適であることを、それぞれ示す。

上の表から分かるとおり、カブセル検査の項目によつては、拡散反射形が適し、また他の項目では同軸反射形が適している。つまり拡散反射形と同軸反射形の両検査器は、カブセル検査の機能に - 関して相補的な関係にあると云える。

そこで萬能的なカブセル検査器として、拡散反射形と同軸反射形を併用したもの(以下、併用形検査器と云う)が考えられる。

第4図は、かかる単純な併用形検査器の構成説 明図であり、第4A図は第4図における要部の斯 面図、である。これらの図において、16は拡散

くするには、検査器を設置する検査列の数を多列 にすることが有効であるが、1列で2個の検査器 を使用するものとすると、多列では数多くの検査 器を用いることになり、全体として組立、関整も 複雑になる。

〔発明の目的〕

本発明は、上述のような従来の技術的事情にかんがみなされたものであり、従つて本発明の目的は、拡散反射形検査器と同軸反射形検査器を一体化し、カブセルを自転駆動するためのローラの長さを長くすることを要せず、構成の簡楽化を可能にした萬能形のカブセル外観検査装置を提供することにある。

[発明の要点]

上配目的を達成するため、本発明によるカフセル外観検査装置は、軸を中心として回転しながら軸方向に搬送されるカブセルの表面に対し、カブセル軸を含む平面上でかつカブセル軸と垂直な方向から照明する第1の照明手段と、前記カブセル軸に対し所定角度をなす少なくも2方向から照明

反射形検査器、17は同軸反射形検査器、18, 18 はそれぞれスピンローラ、1はカブセルで ある。

第4図においては、自転しながら搬送されているカブセル1の外観を光スポットにより走査して検査するというへリカルスキャン方式の検査を採用している。カブセル1を回転させるために1対のローラ18,18を用いており、該ローラの長さは最小でも、カブセル1の長さLcの2倍と2個の検査器16,17の配列ビッチLpとの和だけ必要となる。すなわちローラ長さが必然的に長くなる。

以上のような次第で、併用形検査器の欠点としては次の事項が挙げられる。

- (1) カプセルを自転させるためのローラの形状が細長くなり、該ローラを高速回転させたときに回転振動を生じ易い。
- (2) 2 個の別個の検査器を必要とし複雑な構成 となる。
- (3) 単位時間当りのカブセルの検査処理数を高

する第2の照明手段と、前記第1および第2の各 照明手段へそれぞれ光を導く第1および第2の各 導光路と、共通のまたはそれぞれの光源から前記 第1および第2の各導光路へ交互に光を導く第1 の切換手段と、前記カブセル表面からの反射光を の切換手段と、前記を換手段と、前配第1およ び第2の各無明手段にそれぞれ対応した第1およ び第2の各無明手段にそれぞれ対応した第1およ び第2の各無明手段にそれぞれ対応した第1およ び第2の各場処理回路と、前記光電変換手段から の変換出力を前配第1および第2の各層号処理回路へ交互に導く第2の切換手段と、前記第1およ び第2の各切換手段による切換動作を同期さる の期手段とを有して成ることを特徴としている。

[発明の実施例]

次に図を終照して本発明の一実施例を説明する。 第5図は本発明の一実施例を示す説明図である。 同図において、1はカブセル、25はレンズ、26 はハーフミラー、27はアパーチャ、28は光電 変換器、29,30はそれぞれライトガイド、31 は光源、32は光路切換板、35はモータ、36 はホトセンサ、37はサンプラ、38は拡散系前 処理回路、39は同軸反射系前処理回路、40は 判定回路、41は仕分装置、である。

第6図は第5図における光路切換板32の正面図であり、(a)と(b)は、それぞれ半回転前と後の正面図である。同図において、33,34はそれぞれスリット、29,30はそれぞれライトガイド、36はホトセンサ、である。

第5図、第6図を参照する。被検査物としてのカプセル1の上部にはその外観表面に、 適当な倍率でピントの合う位置にレンズ25、アパーチャ27、光度変換器28を設ける。 被検査物としてのカプセル1には、 2種類の照明を交互に切り換えて与えている。光源31より発射された光は、光路切換板32を介して2種のライトガイド29または30へ照射される。ライトガイド29は、光学系光軸より、ガブセル1の長手方向にほよ45傾いた照射口29a,29bをもち、これら照射口の各照明軸の交点がカブセル1の表面の観測点Pに一致している。

またライトガイド30より発射された光はハー

説明を簡単にするために、第5図に示した構成から光路引換板32、ライトガイド30を除去し、ライトガイド29だけを用いて上記カブセル1を検査したときの光電変換器28の出力波形を第8図(a)に示す。

又第5図に示した構成からライトガイド29を 除去し、ライトガイド30を用いたときの出力波 形を第9図(a)に示す。

$$T = \frac{1}{N_C} = \frac{P}{V}$$

又、光路切換板32の回転数をNs、用一半径上にあるスリットのペア数をmとすると、Nc,Nsの間には次の関係をもたせることができる。

 $N_s = N_c / (2 \cdot m)$

フミラー26、レンズ25を介してカブセル1の 観測点Pを照射する。光路切換板32には、半円 弧状のスリット33,34がその半径を異にして 切られており、そのスリット上で円板の中心を通 る直線上に、ライトガイド29,30の各先端を セットしている。円板上でその中心に関し、ライトガイド29,30とは反対の側に、円板の回転 位置の状態を検出するためのホトセンサ36を設 けている。

光電変換器 2 8 の出力は、ホトセンサ 3 6 の出力で切り換えられるサンプラ 3 7 によつて、拡散反射系前処理回路 3 8 または同軸反射系前処理回路 3 9 へ接続される。この 2 つの前処理回路の出力は判定回路 4 0 へ薄かれ、総合判定される。

次に本実施例による検査動作について脱明する。 被検査物であるカプセル1として第7図に示した とおり、そのボデー51は透明でその一部に穴52 があいており、キャップ53は不透明でスインス ポット(薄肉状態の部分)54のある医薬用カプ セル(薬剤の入つていない状態)を想定する。

第6図に示した光路切換板32は、m=1の場合を示しており、従つて

 $N_s = N_c / 2$

なる関係が成立する。

この条件で第7図に示した如きカブセルを検査したときの動作を説明する。光路切換板32の状態が、第6図(a)に示した状態にあるときは、ホトセンサ36がオン状態となり、サンブラ37は前処理回路38へ接続される。このときライトガイト29にはスリット33を介して、光源31より光が照射される。

同様にして光路切換板32が第6図(b)の状態にあるときは、ライトガイド30へ光が照射され、サンプラ37は前処理回路39を選択する。従つて前処理回路38,39には第8図(b)、第9図(b)に示した如き断観波形を得る。すなわち被検査物であるカブセル1の外観の検査出力を切換板32の1回転おきに取り込むことができる。第8図、第9図にそれぞれ示した傷部55,56の詳細を第10図に示す。

本方式ではカブセル表面で1回転おきに検査しない領域を生するように見えるが、実際には視野の大きさDとカブセルが1回転する間にすすむ距離Pとの間の関係を

D 놀 2 P

とすることにより、無検査領域は無くなる。

次に本発明の変形例を述べる。

- (1) 光路切換板32の形状を、第11図に示したとおり、スリットの数を増やしたものとすればそれに反比例して光路切換板の回転数を減らすことができる。
- (2) 上記の説明では光路切換板を利用したが、 光源としてLED(発光ダイオード)を用い、各 LEDそのものを各ライトガイドの代りにセット し、被検査物であるカブセルの回転に合わせて電 気的に各LEDの発光タイミングを制御するよう にしても、上述の方式と全く同じ効果が得られる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、拡散反射形検査器と同軸反射 形検査器の有している特徴のすべてを備えるとい

図はそれぞれ本発明の実施例による検査出力波形を示した波形図、第10図は第8図、第9図における傷部55,56の拡大波形図、第11図は光路切換板32の他の形状例を示した説明図、である。

符号聪明

1 …… カブセル、2 …… 搬送ドラム、3 …… 照明用ランプ、4 …… 集光レンズ、5 …… 拡大レンズ、6 …… 光センサ、7 …… 回転ローラ、8 …… コンデンサレンズ、9 …… ハーフミラー、10 … … レンズ、11 …… アパーチャ、12 …… ホトダイオード、13 …… 光波、16 …… 拡散反射形検査器、18 …… スピンローラ、25 …… レンズ、26 …… ハーフミラー、27 …… アパーチャ、28 …… 光電変換、29,30 …… ライトガイド、31 …… 光波、35 …… 光路切換板、33,34 …… スリット、35 …… モータ、36 …… ホトセンサ、37 …… サンプラ、38 …… 拡散反射系前処理回路、39 …… 同軸反射系前処理回路、40 …… 特定回路、

う利点の他に、次の効果を期待できる。

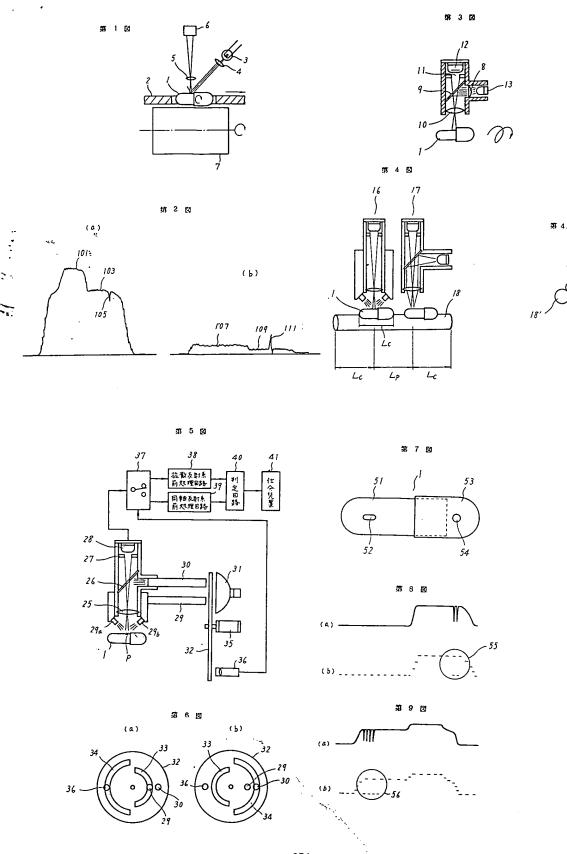
- (1) 被検査物を回転駆動するローラの長さを短くでき、被検査物を安定に回転駆動することができる。
- (2) 光学系を1系統にできることにより、光学 系関数が容易になる。
- (3) 校査部が全体としてコンパクトな構成になる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来公知の拡散反射形検査器の構成説明図、第2図(a)は拡散反射形検査器により不透明カブセルを走査して得られる検査器出力の波形図、第2図(b)は同じく透明カブセルを走査して得られる検査器出力の波形図、第3図は従来の向軸反射形検査器の構成説明図、第4区は前4図における要部の断面図、第5図は本発明の一実施例を示す説明図、第6図は第5図における光路切換板の正面図、第7図は被検査物としてのカブセルの外観説明図、第8図、第9

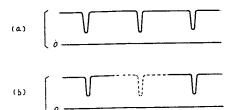
4 1 …… 仕分装置

代理人 弁理士 並 木 昭 夫

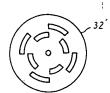


-254-

10 ⊠



第 11 图



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.